《硅光电倍增器参数校准规范》(制订)编制说明

一、 任务来源

本规范的制订工作是按照国家质量监督检验检疫总局下达的 2021年任务开展的。

规程制订完成单位为:中国计量科学研究院、中国测试技术研究 院和北京师范大学。

二、 制订的目的、意义, 国内外现状和需求

硅光电倍增器(SiPM)是由数百至数万个直径为几到几十微米的 雪崩光电二极管(APD)单元阵列并联在一起构成的高灵敏探测器。 相对于传统的光电倍增管(PMT),SiPM 具有成本低、体积小、时间 性能好等特点,能达到很高的时间分辨,是未来高性能正电子发射型 计算机断层显像装置(PET,一种先进的核医学临床检查影像设备) 最为重要的核心器件。

由于其所具有的重要应用意义和前景,SiPM 的研发和推广受到广泛的关注,今年科技部国家重点研发计划已立项"国产 SiPM 等 PET 核心部件研发与产业化",大力推进高性能 PET 核心器件国产化。北京师范大学新器件实验室 (NDL) 是目前国际上研发 SiPM 的主流单位之一,研制的基于硅单晶外延层电阻淬灭结构的 SiPM,利用硅外延层自身的体电阻对 APD 单元进行雪崩淬灭,大大提高了器件的动态范围,同时保持高的探测效率。还具有恢复时间短、响应速度快及成本低等优势,是当今有代表性的 SiPM 器件结构之一,也成为高性能 PET 核心器件国产化的潜力标的。

由于目前对 SiPM 表征参数测试还没有制定相应的国家计量校准规范,极大地影响 SiPM 研发和应用中对其进行科学的表征和性能的比对,考虑到 SiPM 的发展势头,未来这个矛盾会更加凸显,制定一个科学合理的校准规范可有效地克服上述问题和矛盾。

目前,制定 SiPM 表征参数校准规范的条件是具备的。一方面,已有传统光电倍增管性能测试方法可资借鉴;另一方面,包括规程申请单位在内的 SiPM 主流研发单位已有多年测试 SIPM 表征参数的经验。因此,只要进行科学规范与验证,在国内主要计量和应用单位建立校准 SiPM 表征参数装置的条件是成熟的。该规范的制定也将切实推动国产 SiPM 研发与应用,有效服务国家的战略需求。

三、 制订的主要内容

规范 SiPM 主要性能参数。由于传统光电倍增光(PMT)性能参数及测试方法已较为成熟,加之目前在 SiPM 研发过程中主流研发单位对表征 SIPM 的性能已基本形成共识,规范主要性能参数就可保证 SiPM 性能表征参数的统一:

考虑到 SiPM 是一种新型微弱光探测器,为了明确规范校准的对象,准确把 SiPM 参数的量传方案,在校准规范中引入五个术语: 硅光电倍增器、暗计数、光子探测效率、动态范围和单光子时间分辨率。

从有效衡量 SiPM 性能和体现 SiPM 应用效果出发,在调研和实验的基础上,确定了 SiPM 的主要性能参数。它们包括: 暗计数、光子探测效率、增益和单光子时间分辨。也提出了表征 SiPM 主要性能参数的具体参考指标。

规范在说明 SiPM 主要性能参数测量原理的基础上, 规范 SiPM 主要性能参数的测量方法及相关校准装置的要义。

在校准规范中,还以附录的形式给出了校准证书封面推荐格式、 校准证书内页推荐格式以及基于光电倍增管(PMT)响应度校准硅光电 倍增器(SiPM)光子探测效率的测量结果不确定度评定示例。

四、 制订过程

在接受制订本规范的任务后,相关人员对规范的制订的总体和关键问题进行了讨论,形成了制订本规范的工作计划,本规范的完成基本是按照这个工作计划开展的:

- 1 由主要起草人,在调研相关系统实验的基础上,起草并形成本规范的讨论稿,发给其他单位本规范参加起草人,征询他们的意见和建议,形成《SiPM主要性能参数校准规范》(讨论稿)。
- 2 参加起草的单位共商建立规范的测量装置,为参数校准的复现性和一致性验证创造条件。
- 3 在进一步实验验证的基础上,对规范讨论稿进行修订,形成《SiPM主要性能参数校准规范》(征求意见稿)。
- 4 准备将《SiPM 主要性能参数 校准规范》(征求意见稿)发给 光学技术委员会除本规范参加起草人之外的全体委员,征询他们的意 见.
- 4 收集并整理光学技术委员会委员们反馈的意见,将逐条进行分析,确定哪些意见可以采纳,哪些意见不宜采纳,形成《征求意见汇总表》。

5 将根据《征求意见汇总表》中适于采纳条款的内容。对规范征求意见稿进行修改形成《宽波段辐照计校准规范》(报审稿),提交光学技术委员会秘书处。

6 根据审查部反馈意见的内容,对《宽波段辐照计校准规范》(报 审稿)进行了修改,再次提交光学技术委员会秘书处。

北京师范大学

2021年10月20日